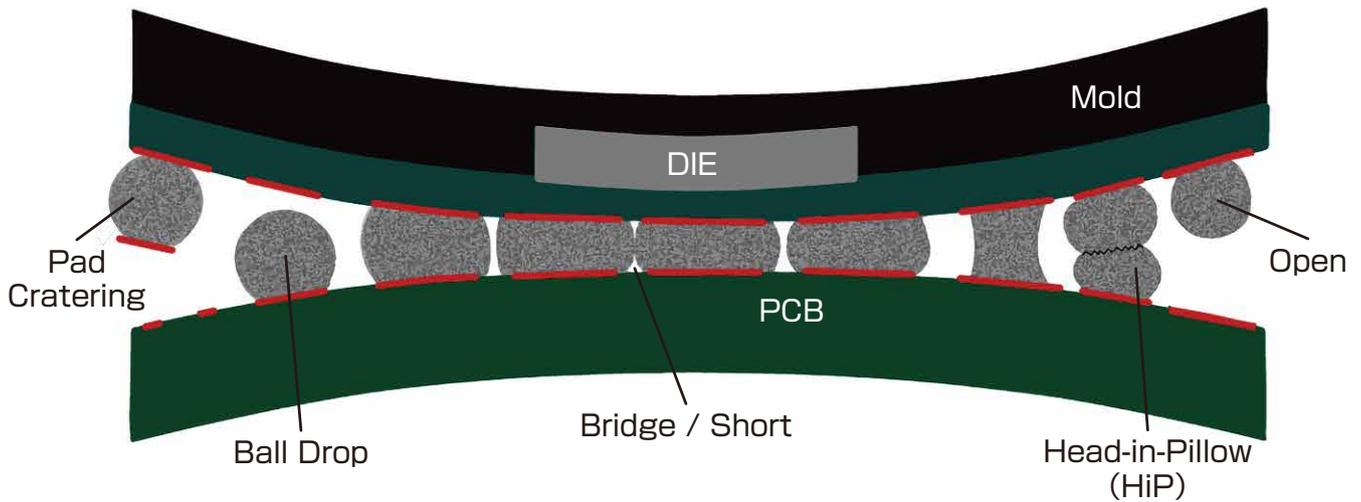
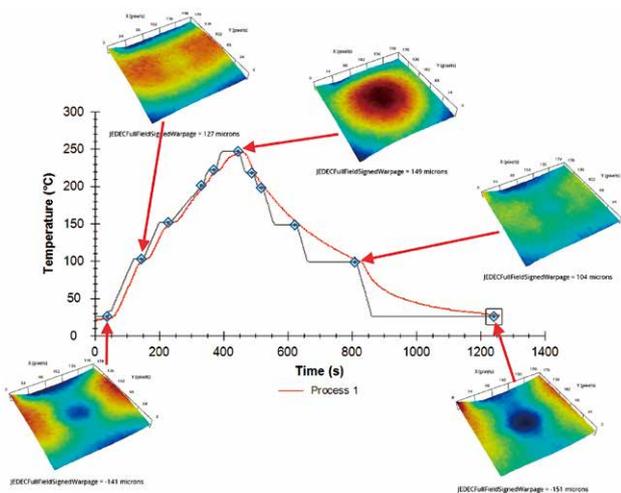


表面実装における信頼性と反り/ひずみ測定についてのご提案 (5G、異種SiP、WLP)

SMDに於ける不良



熱条件下での解析



測定装置ラインナップ

Lab (Thermal)
開発 (加熱解析)

Production (Room Temp)
生産 (常温検査)

